

中国特許 専門の調査

● 専利調査（特許調査）

発明専利（特許）・实用新型専利（実用新案）・非特許文献を対象に、
以下を含む各種目的に応じた調査を行います。外観設計専利（意匠）や商標についてもお相談ください。

- 抵触性（侵害）調査
- ウォッチング調査
- 無効資料調査
- 技術動向調査 など
- 先行技術調査

電気、電子、機械、化学、物理など、あらゆる技術分野に対応可能です。
報告書は、日本語のほかに中国語も可能です。

● 専利情報分析（特許情報分析）

適切な母集団作成の上、分析目的を考慮して最適な各種特許マップを作成し、
レポートとしてご提供いたします。

その他、豊富な現地調査会社・代理人ネットワークを利用した
現地調査・現地鑑定も可能です。



株式会社 China パテントリサーチ

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-13 大和屋ビル

Tel 03-5919-2916 Fax 03-5919-2917

Mail info@china-patent.co.jp

URL <http://www.china-patent.co.jp/>